2.1 经验误差与过拟合

2.1.1 一些基本概念

1 错误率与精度

- 错误率: 把分类错误的样本数占样本总数的比例称为"错误率" (error rate), 即如果在 m 个样本中有 a 个样本分类错误, 则错误率 E=a/m
- 精度: 相应的, 1-a/m 称为精度 (accuracy), 即 "精度 = 1 错误率".

2 误差

- 误差: 学习器的实际预测输出与样本的真实输出之间的差异称为"误差" (error)
- 训练误差或经验误差: 学习器在训练集上的误差称为"训练误差" (training error) 或"经验误差" (empirical error)
- 泛化误差: 学习器在新样本上的误差称为"泛化误差" (generalization error)

我们**希望得到泛化误差小的学习器**. 然而, 我们事先并不知道新样本是什么样, 实际能做的是**努力使经验** 误差最小化.

2.1.2 过拟合

1 什么是过拟合

希望是能够学得一个, 在新样本上能表现得很好的学习器.

该从训练样本中尽可能学出适用于所有潜在样本的"**普遍规律**",这样才能在遇到新样本时做出正确的判别.然而,当**学习器把训练样本学得"太好"**了的时候,很可能已经把**训练样本自身**的一些**特点**当作了所有**潜在样本都会具有的一般性质**,这样就会导致**泛化性能下降**.

这种现象在机器学习中称为"**过拟合**" (overfitting). 与"过拟合"相对的是"**欠拟合**" (underfitting), 这是指**对训练样本的一般性质尚未学好**.

图 2.1 给出了关于过拟合与欠拟含的一个便于直观理解的类比.



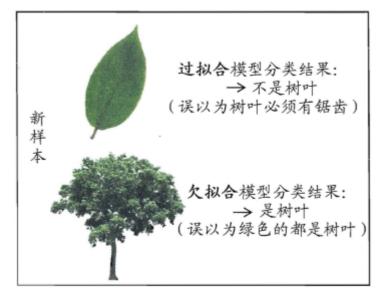


图 2.1 过拟合、欠拟合的直观类比

2 如何克服过拟合

造成过拟合的因素有很多,其中最常见的情况是**由于学习能力过于强大**,以至于把训练样本所包含的不太一般的特性都学到了,而欠拟合则通常是由于**学习能力低下**而造成的.

拟合比较容易克服, 而过拟合则很麻烦. 过拟合是机器学习面临的关键障碍, 各类学习算法都必然带有一些针对过拟合的措施; 然而必须认识到, **过拟合是无法彻底避免的**, 我们所能做的只是"**缓解**", 或者说**减小其风险**.

2.2 评估方法

2.2.0 测试集

用一个"**测试集**" (testing set) 来测试**学习器对新样本的判别能力**,然后以测试集上的"**测试误差**" (testing error) 作为**泛化误差的近似**.

- 通常假设测试样本也是从样本真实分布中**独立同分布**采样而得
- 测试集应该尽可能与训练集 互斥,即测试样本尽量不在训练集中出现、未在训练过程中使用过.

2.2.1 留出法

1 留出法的基本概念

"留出法" (hold-out) 直接将数据集 D 划分为两个互斥的集合, 其中一个集合作为训练集 S, 另一个作为 测试集 T, 即 $D=S\cup T$, $S\cap T=\varnothing$.在 S 上训练出模型后,用 T 来评估其测试误差, 作为对泛化误差 的估计.

2 留出法需要注意的问题

- 1 训练/测试集的划分要尽可能**保持数据分布的一致性**, 避免因数据划分过程引入额外的偏差而对最终结果产生影响.
 - 如分类任务中至少保持样本的类别比例相似,从采样角度来看,则保留类别比例的采样方式通常称为"分层采样".
- 即使在给定训练/测试集的样本比例后, 仍**存在多种划分方式对**初始数据集 *D* 进行**分割**. 这些不同的划分将导致不同的训练/测试集, 相应的, 模型评估的结果也会有差别.因此, 单次使用留出法得到的估计结果往往不够稳定可靠, 在使用留出法时, 一般要**采用若干次随机划分**、**重复进行实验评估后**取**平均值**作为留出法的评估结果.
- 一般情况下, 将大约 $2/3 \sim 4/5$ 的样本用于训练, 剩余样本用于测试.

2.2.2 交叉验证法

1 交叉验证法的基本概念

- 1 "交叉验证法" (cross validation) 先将数据集 D 划分为 k 个大小相似的互斥子集. 即 $D=D_1\cup D_2\cup\ldots\cup D_k, D_i\cap D_j=\varnothing(i\neq j)$. 每个子集 D_i 都尽可能保持数据分布的一致性, 即从 D 中通过分层采样得到.
- 2 然后, 每次**用** k-1 **个子集的并集**作为**训练集**, 余下的那个子集作为**测试集**
- 3 这样就可获得 k 组训练/测试集, 从而可进行 k 次训练和测试, 最终返回的是这 k 个测试结果的均值.

交叉验证法评估结果的**稳定性和保真性**在很大程度上**取决于** k **的取值**, 为强调这一点, 通常把交叉验证法称为 "k**折交叉验证**" (k-fold crossvalidation). k 最常用的取值是 10, 此时称为 10 折交叉验证.

10 折交叉验证示意图:

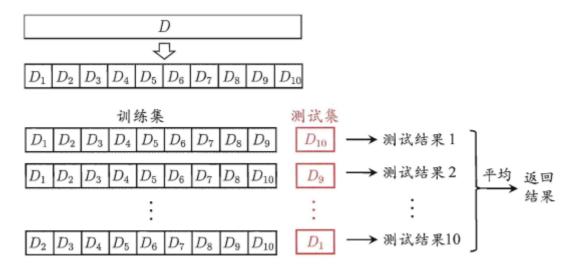


图 2.2 10 折交叉验证示意图

2 交叉验证法的划分方式

与留出法相似,将数据集 D 划分为 k 个子集同样存在多种划分方式. 为减小因样本划分不同而引入的差别,k 折交叉验证通常要随机使用不同的划分**重复** p 次,最终的评估结果是这 p 次 k 折交叉验证结果的**均 值**.

3 留一法

假定数据集 D 中包含 m 个样本, 若令 k=m, 则得到了**交叉验证法的一个特例**: 留一法 (Leave-One-One, 简称 LOO). 显然, **留一法不受随机样本划分方式的影响**,因为 m 个样本只有唯一的方式划分为 m 个子集——每个子集包含一个样本; 留一法使用的训练集与初始数据集相比只少了一个样本, 这就使得在绝大多数情况下, 留一法中被实际评估的模型与期望评估的用 D 训练出的模型**很相似**. 因此, **留一法**的评估结果往往被认为**比较准确**. 然而, 留一法也有其缺陷: 在数据集比较大时, 训练 m 个模型的计算**开销**可能是难以忍受的.

2.2.3 自助法

1 自助法的需求背景

在留出法和交叉验证法中,由于保留了一部分样本用于测试,因此实际评估的模型所使用的训练集比 D小,这必然会引入一些因**训练样本规模不同而导致的估计偏差**. 留一法受训练样本规模变化的影响较小,但计算**复杂度又太高**了

2 自助法解决方案

自助法以自助采样法为基础: 给定包含 m 个样本的数据集 D, 我们对它进行采样产生数据集 D': **每次随机从** D **中挑选一个样本**, **将其拷贝放入** D' , **然后再将该样本放回初始数据集** D **中**, 使得该样本在下次采样时仍有可能被采到; **这个过程重复执行** m **次后**, 我们就得到了包含 m 个样本的数据集 D' , 这就是自助采样的结果. 显然, D 中有一部分样本会在 D' 中多次出现, 而另一部分样本不出现.

可以做一个简单的估计,样本在 m 次采样中始终不被采到的概率是 $\left(1-\frac{1}{m}\right)^m$,取极限得到

$$\lim_{m \to \infty} \left(1 - \frac{1}{m} \right)^m \mapsto \frac{1}{e} \approx 0.368 \tag{2.1}$$

即通过自助来样, 初始数据集 D 中约有 36.8% 的样本未出现在采样数据集 D' 中.

于是我们可将 D' **用作训练集**, $D \setminus D'$ **用作测试集**; 这样, 实际评估的模型与期望评估的模型都使用 m 个 训练样本, 而我们仍有数据总量约 1/3 的、没在训练集中出现的样本用于测试. 这样的测试结果, 亦称"包外估计".

3 自助法的适用范围

- 自助法在数据集较小、难以有效划分训练/测试集时很有用;
- 此外, 自助法能从初始数据集中产生多个不同的训练集, 这对集成学习等方法有很大的好处.
- 然而, 自助法产生的数据集改变了初始数据集的分布, 这会引入估计偏差.因此, 在**初始数据量足够** 时, **留出法**和**交叉验证法**更**常用**一些.

2.2.4 调参与最终模型

1参数调节

大多数学习算法都有些参数 (parameter) 需要设定, **参数配置不同**, 学得模型的性能往往有**显著差别**. 因此, 在进行模型评估与选择时, 除了要对适用学习**算法**进行选择, 还需对**算法参数**进行设定, 这就是通常所说的"**参数调节**"或简称"**调参**" (parameter tuning).

2 调参和算法选择的区别与联系

相同点: 调参和算法选择都是对每种参数配置都训练出模型, 然后把对应最好模型的参数作为结果

• **区别点**: 学习算法的很多参数是在**实数范围内取值**, 因此, 对每种参数配置都训练出模型来是**不可行**的. 现实中常用的做法, 是对每个参数选定一个**范围和变化步长**. 这种策略是在计算开销和性能估计之间进行这种的结果, 从而使得学习过程变得可行.

3 验证集、训练集和测试集

通常把学得模型在实际使用中遇到的数据称为**测试数据**,为了加以区分,**模型评估与选择中用于评估测试的数据集**常称为"**验证集**" (validation set). 在研究对比不同算法的泛化性能时,我们用**测试集**上的判别效果来估计模型在实际使用时的泛化能力,而把训练数据另外划分为训练集和验证集,基于验证集上的性能来进行模型选择和调参.

更为通俗的理解, 训练集用来训练模型, 验证集用来模型选择和调参,测试集用来评估模型泛化性能

2.3 性能度量

对学习器泛化性能的评估,在有了可行的实验估计方法后,还需要有**衡量模型泛化能力的评价标准**,这就是**性能度量**.

在对比不同模型的能力时,使用**不同的性能度量往往会导致不同的评判结果**;这意味着**模型的"好坏"是相对的**,什么样的模型是好,不仅取决于**算法**和**数据**,还决定于**任务需求**.

给定样例集 $D = \{(\boldsymbol{x}_1, y_1), (\boldsymbol{x}_2, y_2), \dots, (\boldsymbol{x}_m, y_m)\}$, 其中 y_i 是示例 \boldsymbol{x}_i 的真实标记. 要评估学习器 f 的性能, 就要把**学习器预测结果** $f(\boldsymbol{x})$ 与**真实标记** y 进行**比较**.

回归任务中常用的性能度量是"均方误差" (mean squared error)

$$E(f;D) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (f(\mathbf{x}_i) - y_i)^2$$
 (2.2)

更一般的, 对于数据分布 \mathcal{D} 和概率密度函数 $p(\cdot)$, 均方误差可描述为

$$E(f; \mathcal{D}) = \int_{\boldsymbol{x} \sim \mathcal{D}} (f(\boldsymbol{x}) - y)^2 p(\boldsymbol{x}) d\boldsymbol{x}$$
 (2.3)

2.3.1 错误率与精度

错误率是分类错误的样本数占样本总数的比例,精度则是分类正确的样本数占样本总数的比例.

对于样例集 D , 分类错误率定义为

$$E(f;D) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \mathbb{I}\left(f\left(\boldsymbol{x}_{i}\right) \neq y_{i}\right) \tag{2.4}$$

精度则为

$$acc(f; D) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \mathbb{I}(f(\boldsymbol{x}_i) = y_i)$$

$$= 1 - E(f; D)$$
(2.5)

更为一般的, 对于数据分布 \mathcal{D} 和概率密度函数 $p(\cdot)$, 错误率与精度可以定义为

$$E(f; \mathcal{D}) = \int_{\boldsymbol{x} \sim \mathcal{D}} \mathbb{I}(f(\boldsymbol{x}) \neq y) p(\boldsymbol{x}) d\boldsymbol{x}$$
 (2.6)

$$acc(f; \mathcal{D}) = \int_{\boldsymbol{x} \sim \mathcal{D}} \mathbb{I}(f(\boldsymbol{x}) = y) p(\boldsymbol{x}) d\boldsymbol{x}$$
$$= 1 - E(f; \mathcal{D})$$
 (2.7)

2.3.2 查准率、查全率与 F1

错误率衡量了有**多少比例的瓜被判别错误**,但"**挑出的西瓜中有多少比例是好瓜"—查准率** 或者"**所有好瓜中有多少比例被挑了出来**"—**查全率**,这两个指标同样非常重要.

1 查准率和查全率的定义

对于二分类问题,可将样例根据其**真实类别与学习器预测类别**的组合划分为**真正例** (true positive)、**假 正例** (false positive)、**真反例** (true negative)、**假反例** (false negative) 四种情形,令 TP、FP、TN、FN 分别表示其对应的样例数,则显然有 TP+FP+TN+FN= 样例总数. 分类结果的"<mark>混淆矩阵"</mark> (confusion matrix) 如表 2.1 所示:

表 2.1 分类结果混淆矩阵			
真实情况	预测结果		
	正例	反例	
正例	TP (真正例)	FN (假反例)	
反例	FP (假正例)	TN (真反例)	

查准率 P 和查全率 R 分别定义为

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \tag{2.8}$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \tag{2.9}$$

查准率和查全率互为矛盾体:

查准率和查全率是一对矛盾的度量. 一般来说, 查准率高时, 查全率往往偏低; 而查全率高时, 查准率往往偏低.

2 P - R 曲线

根据**学习器的预测结果对样例进行排序**, 排在**前面**的是学习器认为**"最可能 "是正例的样本**, 排在最后的则是学习器认为**"最不可能"是正例的样本**.

按**此顺序逐个把样本作为正例进行预测**,则每次可以计算出**当前的查全率、查准率**.以查准率为纵轴、查全率为横轴作图,就得到了**查准率-查全率曲线**,简称"P-R 曲线".如下图

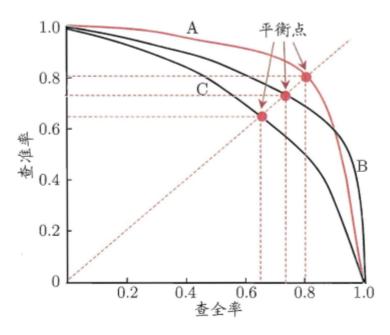


图 2.3 P-R曲线与平衡点示意图

P-R 图直观地显示出学习器在样本总体上的查全率、 查准率.

- **1包住**: 在进行比较时, 若一个学习器的 P-R 曲线被另一个学习器的曲线完全"**包住**",则可断言**后者的性能优于前者**,如图 2.3 中学习去 A 的性能优于学习器 C;
- 2交叉: 如果两个学习器的 P-R 曲线发生了交叉, 例如图 2.3 中的 学习器 A 与 B , 则难以一般性 地断言两者孰优孰劣, 只能在具体的查准率或查全率条件下进行比较. 这时一个比较合理的判据是 比较 P-R 曲线节面积的大小. 但这个值不太容易估算. 下面的**平衡点**就时一个综合考虑查准率、查全率的性能度量指标.

3 平衡点

"**平衡点**" (Break-Event Point,简称 BEP) 就是这样一个度量,它是**"查准率=查全率"**时的取值,例如图 2.3 中学习器 C 的 BEP 是 0.65,而基于 BEP 的比较,可认为学习器 A **优于** B .

4 F1 度量

但 BEP 还是过于简化了些, 更常用的是 F1 度量, F1 的定义如下:

$$F1 = \frac{2 \times P \times R}{P + R} = \frac{2 \times TP}{\text{# M & \pm \pm \pm \pm \pm \pm \pm \pm \pm }} \tag{2.10}$$

5 F1 的一般形式 F_{β}

在一些实际应用中,对**查准率核查全率的重视程度有所不同**. 因此引入 F1 度量的一般形式— F_{β} ,能让我们表达出对查准率/查全率的不同偏好,具体定义为:

$$F_{\beta} = \frac{\left(1 + \beta^{2}\right) \times P \times R}{\left(\beta^{2} \times P\right) + R} \tag{2.11}$$

其中 $\beta>0$ 度量**了查全率对查准率的相对重要性**. $\beta=1$ 时退化为标准的 F1 ; $\beta>1$ 时, **查全率**有更大影响; $\beta<1$ 时, **查准率**有更大影响.

6 全局性能度量

如何在 n 个二分类混淆矩阵上综合考察查准率和查全率

宏查准率和宏查全率

先在各混淆矩阵上**分别计算出查准率和查全率**, 记为 (P_1,R_1) , (P_2,R_2) , . . . , (P_n,R_n) , 再**计算平均值**, 这样就得到"**宏查准率**" (macro-P) 、 "**宏查全率**" (macro-R) ,以及相应的"**宏** F1" (macro-F1)):

$$\text{macro-P} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} P_i \tag{2.12}$$

macro-
$$R = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} R_i$$
 (2.13)

$$\text{macro-} F1 = \frac{2 \times \text{macro-} P \times \text{macro-R}}{\text{macro-} P + \text{macro-} R}$$
(2.14)

微查准率和微查全率

先将各混淆矩阵的对应元素进行**平均**,得到 TP,FP,TN,FN 的平均值,分别记为 $\overline{TP},\overline{FP},\overline{TN},\overline{FN}$,再基于这些平均值计算出"**微查准率**"(micro-P)、"**微查全率**"(micro-R)和"**微** F1"(micro-F1)

$$micro - P = \frac{\overline{TP}}{\overline{TP} + \overline{FP}} \tag{2.15}$$

$$micro - R = \frac{\overline{TP}}{\overline{TP} + \overline{FN}}$$
 (2.16)

$$\operatorname{micro} -F1 = \frac{2 \times \operatorname{micro-} P \times \operatorname{micro-} -R}{\operatorname{micro-} P + \operatorname{micro-} -R}$$
 (2.17)

小结:

先定义查准率 P 和查全率 R, 接着引入 P-R 曲线, 如果完全包住, 这包住的为更优学习器, 其他情况这计算面积; 但 P-R 曲线中计算面积不易求得, 接着引入比较"平衡点"(BEP), 即查准率=查全率的点; 但平衡点也过于简单, 于是引入 F1; 但 F1 中, 查准率与查全率的地位相同的, 为了在实际使用中对查准率或查全率有所侧重, 引入 F1 的一般形式 F_{β} ; 最后, 对于多个混淆矩阵, 如何计算全局的 F1, 分为宏和微.

即 查准率 P 和查全率 $R \rightarrow P - R$ 曲线 \rightarrow "平衡点"(BEP) $\rightarrow F1 \rightarrow F_{\beta}$

2.3.3 *ROC* 与 *AUC*

1 ROC曲线

很多学习器是**为测试样本产生一个实值**或概率预测, 然后将这个预测值与一个分类阔值 (threshold) 进行比较, 若大于阈值则分为正类, 否则为反类. 这个实值或概率预测结果的好坏, 直接决定了学习器的泛化能力.

根据这个实值或概率预测结果, 我们可将测试样本进行**排序, "最可能"是正例**的排在最**前面, "最不可能"是正例**的排在最**后面**. 这样, 分类过程就相当于在这个排序中以某个**"截断点**" (cut point) 将**样本分为两部分**, **前一部分判作正例**, **后一部分则判作反例**.

可根据任务需求来采用不同的截断点, 若我们更重视**"查准率"**, 则可选择排序中**靠前的位置进行截断**; 若更重视"**查全率**", 则可选择**靠后的位置进行截断**. 因此, **排序本身的质量好坏**, 体现了综合考虑学习器在**不同任务下的"期望泛化性能"的好坏**, 或者说"一般情况下"泛化性能的好坏.

ROC 全称是"**受试者工作特征**" (Receiver Operating Characteristic) **曲线** . 与 P-R 曲线相似,我们根据学习器的**预测结果**对**样例进行排序**,按此顺序**逐个**把样本作为**正例**进行**预测**,每次计算出两个重要量的值,分别以它们为横、纵坐标作图,就得到了"ROC 曲线. 与 P-R 曲线使用查准率、查全率为纵、横轴不同,ROC 曲线的**纵轴**是"**真正例率**" (True Positive Rate,简称 TPR),**横轴**是"**假正例率**" (False Positive Rate,简称 FPR),基于表 2.1 中的符号,两者分别定义为:

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN} \tag{2.18}$$

$$FPR = \frac{FP}{TN + FP} \tag{2.19}$$

显示 ROC 曲线的图称为"ROC 图". 如图 2.4(a)

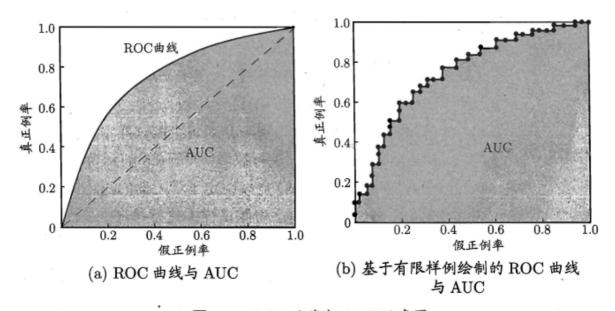


图 2.4 ROC 曲线与 AUC 示意图

现实任务中通常是利用有限个测试样例来绘制 ROC 图,此时仅能获得**有限个** (真正例率,假正例率) **坐标对**, 无法产生图 2.4(a) 中的光滑 ROC 曲线,只能绘制出如图 2.4(b) 所示的近似 ROC 曲线。

2 *AUC* 曲线

AUC 的计算方法:

AUC 可通过对 ROC 曲线下各部分的面积求和而得. 假定 ROC 曲线是由坐标为 $\{(x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots,(x_m,y_m)\}$ 的点按序连接而形成 $(x_1=0,x_m=1)$, 参见图 2.4(b), 则 AUC 可估算为:

$$\mathrm{AUC} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{m-1} \left(x_{i+1} - x_i \right) \cdot \left(y_i + y_{i+1} \right) \tag{2.20}$$

排序损失:

AUC 考虑的是样本预测的排序质量,因此它与**排序误差**有紧密联系. 给定 m^+ 个正例和 m^- 个反例,令 D^+ 和 D^- 分别表示正、反例集合,则排序"**损失**" (loss)定义为:

$$\ell_{ ext{rank}} = rac{1}{m^{+}m^{-}} \sum_{x^{+} \in D^{+}} \sum_{x^{-} \in D^{-}} \left(\mathbb{I}\left(f\left(oldsymbol{x}^{+}
ight) < f\left(oldsymbol{x}^{-}
ight)
ight) + rac{1}{2} \mathbb{I}\left(f\left(oldsymbol{x}^{+}
ight) = f\left(oldsymbol{x}^{-}
ight)
ight)
ight) \ \ (2.21)$$

即考虑每一对正、反例, 若正例的预测值小于反例, 则记一个"罚分", 若相等, 则记 0.5 个"罚分".

 $\ell_{\rm rank}$ 对应的是 ROC 曲线之上的面积:

$$AUC = 1 - \ell_{rank} \tag{2.22}$$

注1: 公式 (2.22) 不是很明白, 暂放.

2.3.4 代价敏感错误率与代价曲线

现实任务中, 会有这样的情况: 不同类型的错误所造成的后果不同.

为权衡不同类型错误所造成的不同损失,可为错误赋予"非均等代价" (unequal cost).

以二分类任务为例,我们可根据任务的领域知识设定一个"**代价矩阵**" (cost matrix), 如表 2.2 所示,其中 $\cos t_{ij}$ 表示将第 i 类样本预测为第 j 类样本的代价. 一般来说, $\cos t_{ii}=0$;若将第 0 类判别为第 1 类所造成的损失更大,则 $\cos t_{01}>\cos t_{10}$;损失程度相差越大, $\cos t_{01}$ 与 $\cos t_{10}$ 值的差别越大.

表 2.2 二分类代价矩阵			
真实类别	预测类别		
******	第0类	第1类	
第0类	0	$cost_{01}$	
第1类	$cost_{10}$	0	

前面介绍的性能度量,都隐式地假设了**均等代价**. 在非均等代价下, 我们所希望的不再是**简单**地最小化**错误次数**, 而是希望**最小化"总体代价"**(total cost).

若将表 2.2 中的第 0 类作为正类、第 1 类作为反类,令 D^+ 与 D^- 分别代表样例集 D 的正例子集和反例子集,则"**代价敏感**" (cost-sensitive)**错误率**为

$$egin{aligned} E(f;D; ext{cost}) = & rac{1}{m} \left(\sum_{x_i \in D^+} \mathbb{I}\left(f\left(oldsymbol{x}_i
ight)
eq y_i
ight) imes ext{cost}_{01} \ & + \sum_{oldsymbol{x}_i \in D^-} \mathbb{I}\left(f\left(oldsymbol{x}_i
ight)
eq y_i
ight) imes ext{cost}_{10}
ight) \end{aligned}$$

代价曲线:

在非均等代价下, ROC 曲线不能直接反映出学习器的期望总体代价, 而"代价曲线" (cost curve) 则可达到该目的. 代价曲线图的横轴是取值为 [0,1]的正例概率代价

$$P(+)\cos t = \frac{p \times \cos t_{01}}{p \times \cos t_{01} + (1-p) \times \cos t_{10}} \tag{2.24}$$

其中 p 是样例为正例的概率

纵轴是取值为 [0,1] 的归一化代价

$$\operatorname{cost}_{\operatorname{norm}} = \frac{\operatorname{FNR} \times p \times \operatorname{cos} t_{01} + \operatorname{FPR} \times (1 - p) \times \operatorname{cos} t_{10}}{p \times \operatorname{cos} t_{01} + (1 - p) \times \operatorname{cost}_{10}}$$
(2.25)

其中 FPR 是式 (2.19) 定义的假正例率, FNR = 1 - TPR 是假反例率

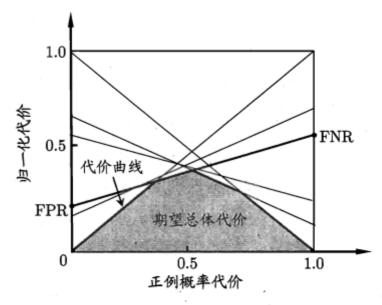


图 2.5 代价曲线与期望总体代价